



**POLITECNICO  
DI MILANO**



**EMC-S Italy Chapter**

**Coordinamento Scientifico**

Prof. Michele D'Amico  
Dipartimento di Elettronica e  
Informazione  
Prof. Sergio Pignari  
Dipartimento di Elettrotecnica

**Segreteria IEEE EMC-S IT Chapter**

Ing. Luca Di Rienzo  
Dipartimento di Elettrotecnica  
e-mail: [luca.dirienzo@polimi.it](mailto:luca.dirienzo@polimi.it)  
Phone: +39 02 2399 3748  
Fax: +39 02 2399 3703

**Registrazione**

La partecipazione è gratuita ma è  
richiesta l'iscrizione all'evento

**Modalità di iscrizione**

Via e-mail, fax o telefono alla  
Segreteria dell'IEEE EMC-S IT  
Chapter

A tutti i partecipanti sarà rilasciato il  
CD degli Atti

**Sito Web**

[http://www.etc.polimi.it/emc-chap-  
it/index.html](http://www.etc.polimi.it/emc-chap-it/index.html)

**La giornata avrà luogo presso il**

Politecnico di Milano  
Dipartimento di Elettronica e  
Informazione  
Sala Conferenze  
Via Ponzio 34/5 - Milano

**Come raggiungere il Politecnico**

[http://www.dei.polimi.it/presentazione/  
come\\_raggiungerci](http://www.dei.polimi.it/presentazione/come_raggiungerci)

Giornata di studio su:

**L'INCERTEZZA DI MISURA NELLA COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA**

**Politecnico di Milano, 20 febbraio 2009**

**PROGRAMMA**

9:00 – 9:45	Registrazione
9:45 – 10:00	Saluto di benvenuto Politecnico di Milano
10:00 – 10:30	Incerteza di misura: concetti di base Prof. Sergio Pignari – Dip. di Elettrotecnica - Politecnico di Milano
10:30 – 11:00	Valutazione dell'incerteza di misura in ambito EMC Prof. Carlo Carobbi – Dip. Elettronica e Telecom. - Università di Firenze
11:00 – 11:20	Intervallo caffè
11:20 – 11:50	Uncertainty in RF Emission Measurements: Revision of CISPR 16-4-2 Ing. Manfred Stecher - Rohde&Schwarz – Chairman CISPR A
11:50 – 12:20	Il problema della riferibilità della strumentazione usata nelle misure EMC Ing. Michele Borsero - INRIM – VicePresidente CEI TC210
12:20 – 12:50	L'incerteza di misura nell'accreditamento SINAL dei laboratori EMC Ing. Bruno Audone - SINAL
12:50 – 14:00	Buffet
14:00 – 14:30	Le sorgenti di incerteza in una catena di misura EMC Ing. Giancarlo Borio - LACE – Corep - Segretario CEI SC77B
14:30 – 15:00	Il "Costo dell'incerteza" nella gestione di un laboratorio Ing. Alessandro Zuccato - CreiVen
15:00 – 15:30	L'evoluzione delle norme EMC per includere l'incerteza di misura Ing. Beniamino Gorini - Alcatel Lucent - Chairman CISPR H Ing. Mariano Giunta - TelecomItaliaLab – Segretario CEI SC210A
15:30 – 15:50	Intervallo caffè
15:50 – 16:20	Strumenti e allestimenti di prova per ridurre l'incerteza Dott. Domenico Festa - IBD – Presidente CEI SC77B
16:20 – 16:50	Accreditamento di prove per la misura delle emissioni del materiale rotabile Ing. A. Gaggelli - Trenitalia
16:50 – 17:30	Quesiti e dibattito Moderatori:

Con la sponsorizzazione di:

